

သို့.

ဥက္ကဋ္ဌ

ဘွဲ့.လွန်ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲရေးအဖွဲ့.

ရန်ကုန်နည်းပညာတက္ကသိုလ်

ရက်စွဲ။ ၂၀၁၉ခုနှစ်၊

လ၊ ( )ရက်။

အကြောင်းအရာ။

။ Thesis စာအုပ်စစ်ဆေးပြီးစီးကြောင်း အစီအရင်ခံတင်ပြခြင်း။

အထက်အကြောင်းအရာပါကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ရန်ကုန်နည်းပညာတက္ကသိုလ် ကွန်ပျူတာအင်ဂျင်နီယာနှင့်သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာဌာန ၊ မဟာဘွဲ့.သင်တန်းအပတ်စဉ် (၁၂) မှ သင်တန်းသူ ကျွန်မ မချစ်စန္ဒီစိမ့် ME.CEIT-5 (12<sup>th</sup> Batch) ၏ ME. Thesis စာအုပ်အား Technology, Format and English Grammar စစ်ဆေးပြီးစီးကြောင်း အစီအရင်ခံစာတင်ပြအပ်ပါသည်။

ကျမ်းခေါင်းစဉ်။

။ DEVELOPMENT OF SKETCH TO PHOTO MATCHING  
SYSTEM USING SIFT AND SURF FEATURE DESCRIPTORS

လေးစားစွာဖြင့်

မချစ်စန္ဒီစိမ့်

ME.CEIT-5 (12<sup>th</sup> Batch)

ကွန်ပျူတာအင်ဂျင်နီယာနှင့်သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာဌာန

ရန်ကုန်နည်းပညာတက္ကသိုလ်

သို့။

ဥက္ကဋ္ဌ

ဘွဲ့.လွန်ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲရေးအဖွဲ့

ရန်ကုန်နည်းပညာတက္ကသိုလ်

ရက်စွဲ။ ၂၀၁၉ခုနှစ်၊

လ၊ ( )ရက်။

အကြောင်းအရာ။

။English Grammar, Format, Technical စစ်ဆေးပြီးစီးကြောင်း  
အစီအရင်ခံစာတင်ပြခြင်း။

အထက်အကြောင်းအရာပါကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ရန်ကုန်နည်းပညာတက္ကသိုလ်  
ကွန်ပျူတာအင်ဂျင်နီယာနှင့်သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာဌာန ၊ မဟာဘွဲ့.သင်တန်းအပတ်စဉ် (၁၂)  
မှ သင်တန်းသူ ကျွန်မ မချစ်စန္ဒီစိမ့် ME.CEIT-5 (12<sup>th</sup> Batch) ၏ ME. Thesis စာအုပ်အား English  
Grammar, Format, Technical စစ်ဆေးပြီးစီးကြောင်း အစီအရင်ခံ တင်ပြအပ်ပါသည်။

ကျမ်းခေါင်းစဉ်။

။ DEVELOPMENT OF SKETCH TO PHOTO MATCHING  
SYSTEM USING SIFT AND SURF FEATURE DESCRIPTORS

လေးစားစွာဖြင့်

မချစ်စန္ဒီစိမ့်

ME.CEIT-5 (12<sup>th</sup> Batch)

ကွန်ပျူတာအင်ဂျင်နီယာနှင့်သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာဌာန

ရန်ကုန်နည်းပညာတက္ကသိုလ်

သို့.

ဥက္ကဋ္ဌ

ဘွဲ့လွန်ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲရေးအဖွဲ့

ရန်ကုန်နည်းပညာတက္ကသိုလ်

ရက်စွဲ။ ၂၀၁၉ခုနှစ်၊

လ၊ ( )ရက်။

အကြောင်းအရာ။

။ ME (Thesis) ကျမ်းစာအုပ်ပေးပို့ခြင်း။

အထက်အကြောင်းအရာပါကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ရန်ကုန်နည်းပညာတက္ကသိုလ်  
ကွန်ပျူတာအင်ဂျင်နီယာနှင့်သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာဌာန ၊ မဟာဘွဲ့သင်တန်းအပတ်စဉ် (၁၂)  
မှ သင်တန်းသူ ကျွန်မ မချစ်စန္ဒီစိမ့် ME.CEIT-5 (12<sup>th</sup> Batch) ၏ ME. Thesis ကျမ်းစာအုပ် (၂) အုပ်ကို  
ပူးတွဲပေးပို့၍ အောင်စာရင်ထုတ်ပြန်ပေးပါရန် တင်ပြအပ်ပါသည်။

ကျမ်းခေါင်းစဉ်။

။ DEVELOPMENT OF SKETCH TO PHOTO MATCHING  
SYSTEM USING SIFT AND SURF FEATURE DESCRIPTORS

လေးစားစွာဖြင့်

မချစ်စန္ဒီစိမ့်

ME.CEIT-5 (12<sup>th</sup> Batch)

ကွန်ပျူတာအင်ဂျင်နီယာနှင့်သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာဌာန

ရန်ကုန်နည်းပညာတက္ကသိုလ်

